(11)特許出願公開番号

(12)公開特許公報(A)

(19)日本国特許庁(JP)

				HI	(43)公	用日	特開2 (P202 令和4年11月2	022-166395 22-166395A) 日(2022.11.2)
(51)Int.Cl.			ΓI					テーマコート	* (参考)
H01L	29/82	(2006.01)	HOIL 2	29/82		Z		4M119	
H01L	43/10	(2006.01)	HOIL 4	43/10				5 E O 4 9	
H01L	43/08	(2006.01)	HO1L 4	43/08		Z		5 F O 9 2	
H01L	21/8239	(2006.01)	H01L 2	27/105	44	7			
H01F	10/12	(2006,01)	H01L 4	43/08		U			
			審査請求 未	請求請求	求項の	数 15	OL	(全 20 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特	願2021-71582	(P2021-71582)	(71)出願	順人 :	5041570	024		
(22)出願日	令和3年4月21日(2021.4.21)					国立大学	学法人東	〔 北大学	
					1	宮 城 県⁄	仙台市青	} 葉 区 片 平 二 丁	目1番1号
					順人 :	505374	783		
						国立研	究開発法	长人日本原子力	研究開発機構
					Ŧ	茨 城 県 1	那珂郡東	夏海村大字舟石。	川765番地
				(74)代理	■人 □	10000	526		
					;	弁理士 :	法人英知	旧国際特許商標	事務所
				(72)発明	月者 /	竹内	佑太朗		
					1	宮 城 県⁄	仙台市青	} 葉 区 片 平 二 丁	目1番1号
						国立大	学法人東	〔 北大学内	
				(72)発明	月者 注	深見 /	俊輔		
					1	宮城県	仙台市青	}葉区片平二丁	目1番1号
						国立大	学法人東	〔 北大学内	
								最	終頁に続く

(54) 【発明の名称】電子デバイス、その製造方法及びその使用方法

(57)【要約】

【課題】

外部磁場が不要であり、比較的大きな読み出し信号の 出力が可能な乱数生成素子、メモリ素子として使用する ことが可能であり、また、出力 / 入力周波数の可変性を 備えた発振 / 検波素子としても使用することが可能であ る電子デバイスを提供することを目的とする。

【解決手段】

本体と、入力端子と、出力端子と、を備え、前記本体 は、基板上にスピントルク生成層とノンコリニア反強磁 性層がこの順、または逆順の積層方向に積層されて構成 されるものであり、前記入力端子は、前記スピントルク 生成層の積層面と平行な任意の一方向の両端に配置され 、前記ノンコリニア反強磁性層は、前記任意の一方向と 前記積層方向が成す平面においてノンコリニアな磁気秩 序を有することを特徴とする電子デバイス。 【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

本体と、入力端子と、出力端子と、を備え、

前記本体は、基板上にスピントルク生成層とノンコリニア反強磁性層がこの順、または 逆順の積層方向に積層されて構成されるものであり、

前記入力端子は、前記スピントルク生成層の積層面と平行な任意の一方向の両端に配置され、

前記ノンコリニア反強磁性層は、前記任意の一方向と前記積層方向が成す平面において ノンコリニアな磁気秩序を有する

ことを特徴とする電子デバイス。

【請求項2】

前記出力端子は、前記スピントルク生成層の前記任意の一方向と略直交する方向の両端に配置されている

ことを特徴とする請求項1に記載の電子デバイス。

【請求項3】

さらに、トンネルバリア層と、参照層と、を備え、

前記トンネルバリア層は、前記ノンコリニア反強磁性層に対して前記スピントルク生成 層と反対側の面に接続されており、

前記参照層は、前記トンネルバリア層に対して前記ノンコリニア反強磁性層と反対側の 面に接続されており、

前記出力端子は、前記参照層に配置されている

ことを特徴とする請求項1に記載の電子デバイス。

- 【請求項4】
- 本体と、第1端子と、第2端子と、を備え、

前記本体は、スピントルク生成層と中間層とノンコリニア反強磁性層がこの順または逆順で積層されて構成されるものであり、

前記スピントルク生成層は、実質的に固定された磁気構造を有し、その実効的な磁化の 方向として磁化方向が定義され、

前記中間層は、非磁性材料からなり、

前記ノンコリニア反強磁性層は、前記磁化方向と直交する平面においてノンコリニアな 30 磁気秩序を有し、

前記スピントルク生成層は、前記中間層とは反対側の面が前記第1端子に接続され、

前記ノンコリニア反強磁性層は、前記中間層とは反対側の面が前記第2端子に接続される

ことを特徴とする電子デバイス。

【請求項5】

前記電子デバイスは、発振素子、検波素子、乱数生成素子、またはメモリ素子として使用される

ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項6】

前記スピントルク生成層は、Ta,W,Hf,Pt,Irのいずれかを含む

ことを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項7】

前記ノンコリニア反強磁性層は、MnとSnを含む合金、MnとGeを含む合金、MnとIrを含む

合金、MnとPtを含む合金のいずれかからなる

ことを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項8】

前記ノンコリニア反強磁性層は、その直径が200nm以下である

ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の電子デバイス。

【請求項9】

40

10

前記ノンコリニア反強磁性層は、複数設けられ、それらが電気的に接続されており、 前記電子デバイスは、発振素子又は検波素子として使用される ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の電子デバイス。 【請求項10】 さらに、第2スピントルク生成層を備え、 前記第2スピントルク生成層は、前記ノンコリニア反強磁性層に対して前記スピントル ク生成層とは反対側の面に隣接して設けられ、 前記電子デバイスは、発振素子又は検波素子として使用される ことを特徴とする請求項1乃至3、5乃至9の何れか一項に記載の電子デバイス。 【請求項11】 10 請求項1乃至10の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法であって、 ステージに基板を載せる工程、 基板上にスピントルク生成層を堆積する工程、 前記ステージの表面が300度以上に保たれた状態でノンコリニア反強磁性層を堆積す る工程、 前記基板が300度以上に加熱されるように熱処理を行う工程、 微細加工を行う工程、 から成ることを特徴とする電子デバイスの製造方法。 【請求項12】 請求項1乃至10の何れか一項に記載の電子デバイスを発振素子として使用する方法で 20 あって、 入力端子間に直流電流が導入される ことを特徴とする電子デバイスの使用方法。 【請求項13】 請求項1乃至10の何れか一項に記載の電子デバイスを検波素子として使用する方法で あって、 入力端子間に交流電流が導入される ことを特徴とする電子デバイスの使用方法。 【請求項14】 請求項1乃至10の何れか一項に記載の電子デバイスを乱数生成素子として使用する方 30 法であって、 入力端子間にパルス幅が10ナノ秒以上のパルス電流が入力される ことを特徴とする電子デバイスの使用方法。 【請求項15】 請求項1乃至10の何れか一項に記載の電子デバイスをメモリ素子として使用する方法 であって、 入力端子間にパルス幅が0.1ナノ秒以上、2ナノ秒以下のパルス電流が入力される ことを特徴とする電子デバイスの使用方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 40 [0001]本発明は、電子デバイス、その製造方法及びその使用方法に関する。 【背景技術】 [0002]磁性材料の磁気秩序は古典的には磁場により制御されるものであるが、近年、電子の持 つ電気的性質(電荷)と磁気的性質(スピン)を同時に利用するスピントロニクス技術の 発展に伴い、磁性材料の磁気秩序の電流による制御が種々試みられている。この現象は磁 気秩序を構成する磁気モーメントと伝導電子のスピンの間での角運動量の授受によっても たらされ、電流を導入した際に磁気秩序に働くトルクのことをスピン移行トルク(Spin T ransfer Torque: STT)、あるいは単にスピントルクという。 50

(3)

[0003]

非特許文献1により、スピン移行トルクにより強磁性体の磁気秩序、すなわち磁化の方向の反転に関する実験結果が初めて報告された。この現象はスピン移行トルク誘起磁化反転などと言われる。スピン移行トルク磁化反転は磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(Magn etoresistive Random Access Memory: MRAM)への情報の書き込み方法に用いることができる。この技術はSTT MRAMとして実用化が開始されている。

(4)

【0004】

次いで、非特許文献2では、定常的な(直流の)スピン移行トルクによって強磁性体の 磁化の一定周期での振動を誘起できることが報告された。この現象はスピントルク発振(Spin torque oscillation)などと言われる。直流電流を導入した際に交流電圧が出力さ れるのが特徴である。

[0005]

このスピントルク発振現象については、スピン移行トルクが作用する強磁性体が複数あ り、それらが近接している場合、あるいは電気的に接続されている場合に、同位相で振動 (同期: Synchronization)し、より狭い周波数範囲でより大きな振幅の交流電圧を出力 することが知られている。非特許文献3は、その実験結果を報告したものである。一般に 発振素子、発振回路における出力振幅強度の発振周波数の半値幅に対する比はQ値と呼ば れるが、同期現象によって、このQ値の増大がもたらされ、すなわち発振素子としての性 能が向上する。

[0006]

また、スピントルク発振の逆効果として、一定周期で振動するスピン移行トルクを強磁 性体の磁化に作用させたとき、ある特定の周波数においては強磁性体の磁化が共鳴して運 動し、直流電圧が出力されることも知られている。非特許文献4は、その実験結果を報告 したものである。この現象はスピントルク強磁性共鳴(Spin torque ferromagnetic reso nance)などと言われる。交流電流を導入した際に直流電圧が出力されるのが特徴である

[0007]

スピントルク発振とその同期現象、及びスピントルク強磁性共鳴などの現象は、電磁波 の送受信などの通信技術、レーダー、非破壊検査、電子回路のクロック、ハードディスク ドライブにおけるマイクロ波アシスト磁気記録、エナジーハーベスティング、脳型計算機 などへの応用が期待され、盛んな研究開発が行われている。これらの技術は既存技術と比 べて同じ機能を小さな面積で実現でき、低コストでの製造が可能であるなどの利点を有し ている。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

このほか、強磁性体の磁化のスピントルク磁化反転確率や熱揺らぎを利用した乱数生成 器も提案され、研究開発が行われている。出力される乱数は真性物理乱数であることから 予測が不可能であり、またそれを微細な素子で実現できるという利点がある。セキュリティ技術に加え、非特許文献5に示されるように、近年では非従来型のコンピューティング 技術への応用の可能性も実証され、研究開発が行われている。

[0009]

ところで、磁気秩序を有する磁性体には、スピンが平行に配列(または平行成分を有し て配列)することで自発的に正味の磁化が発現される強磁性体の他に、隣接するスピンが 互いに打ち消し合う方向に配列することで正味の磁化を持たない反強磁性体が存在する。 さらに、この反強磁性体をより細かく分類すると、隣接するスピンが互いに反平行方向に 配列することで正味の磁化がゼロとなるコリニア反強磁性体と、3つ以上の隣接スピンが 非共線的に配列することで正味の磁化がゼロ(またはほとんどゼロ)となるノンコリニア 反強磁性体が存在する。

[0010]

従来、反強磁性体は正味の(マクロな)磁化を持たないことから角運動量保存則に基づ いた電気的な磁気秩序の制御は困難であると認識されていたが、非特許文献6においては

10

20

、量子相対論的効果で発現するスピン移行トルクであるスピン軌道トルクを用いることで コリニア反強磁性体の磁気秩序(ネールベクトル)を90度回転できることが示された。 【0011】

続いて、非特許文献7により、同じくスピン軌道トルクを用いてノンコリニア反強磁性 体の各副格子の磁気モーメントを180度反転できることが示された。ただし、非特許文献 7で示されているノンコリニア反強磁性体の磁気秩序の電流制御は、実際には強磁性体の 磁気秩序の電流制御と同一の作用機序を実現できるように、素子の構造や素子に対する制 御を構築したものであって、このことは、ノンコリニア反強磁性体が持つ特有の挙動を利 用するものではない。このことに加えて、非特許文献7で示される電流制御は、その理由 については割愛するが、定常的な磁場の存在下にあることを前提とするものである。 【先行技術文献】

【非特許文献】

【非特許文献1】E. B. Myers, D. C. Ralph, J. A. Katine, R. N. Louie, and R. A. B uhrman, "Current Induced Switching of Domains in Magnetic Multilayer Devices," Science, vol. 285, pp. 867 870 (1999).

【非特許文献 2】S. I. Kiselev, J. C. Sankey, I. N. Krivorotov, N. C. Emley, R. J. Schoelkopf, R. A. Buhrman, and D. C. Ralph, "Microwave oscillations of a nano magnet driven by a spin polarized current," Nature, vol. 425, pp. 380 383 (2003).

【非特許文献 3】S. Kaka, M. R. Pufall, W. H. Rippard, T. J. Silva, S. E. Russek, and J. A. Katine, "Mutual phase locking of microwave spin torque nano oscillat ors," Nature, vol. 437, pp. 389 392 (2005).

【非特許文献4】A. A. Tulapurkar, Y. Suzuki, A. Fukushima, H. Kubota, H. Maehara, K. Tsunekawa, D. D. Djayaprawira, N. Watanabe, and S. Yuasa, "Spin torque dio de effect in magnetic tunnel junctions," Nature, vol. 438, pp. 339 342 (2005). 【非特許文献 5】W. A. Borders, A. Z. Pervaiz, S. Fukami, K. Y. Camsari, H. Ohno,

and S. Datta, "Integer factorization using stochastic magnetic tunnel junction s," Nature, vol. 573, pp. 390 393 (2019).

【非特許文献 6】P. Wadley, B. Howells, J. Z elezn y , C. Andrews, V. Hills, R. P. Campion, V. Nov a k, K. Olejn i k, F. Maccherozzi, S. S. Dhesi, S. Y. Martin, T. Wagner, J. Wunderlich, F. Freimuth, Y. Mokrousov, J. Kune s , J. S . Chauhan, M. J. Grzybowski, A. W. Rushforth, K. W. Edmonds, B. L. Gallagher, T. Jungwirth, "Electrical switching of an antiferromagnet," Science, vol. 351, p p. 587 590 (2016).

【非特許文献7】H. Tsai, T. Higo, K. Kondou, T. Nomoto, A. Sakai, A. Kobayashi, T. Nakano, K. Yakushiji, R. Arita, S. Miwa, Y. Otani and S. Nakatsuji, "Electri cal manipulation of a topological antiferromagnetic state," Nature, vol. 580, p p. 608 613 (2020).

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0013]

上述のように、磁性体の磁気秩序の電流制御には様々な種類があり、それらを利用した メモリ素子、乱数生成素子、発振素子、検波素子などが提案、実証され、一部実用化もな されている。一方でこれらの既存技術にはいくつかの課題もある。

まず、強磁性体を使う素子はいずれの場合も、マクロな磁化を有することから、外部磁 場に対して特性が変化するため、磁場ノイズに対する耐性という点での課題を抱える。こ のことに加えて、強磁性体を用いたスピントルク発振によって出力される交流電圧の周波 数、及びスピントルク強磁性共鳴において共鳴が起こる入力交流電流の周波数は、強磁性 材料の磁気特性と外部から印加する磁場で固定されてしまう。換言すれば、周波数の可変

20

10

30

制御を行うためには、外部磁場をコントロールするより他にないが、外部磁場を印加する 機構を設けるための製造コストやサイズの増大は避けられず、また要求仕様通りに制御す ることには困難性が伴う。実質上、周波数の可変性はないことになる。

また、強磁性体でのスピントルク発振(非特許文献2)、スピントルク強磁性共鳴(非 特許文献4)、及びノンコリニア反強磁性体の磁気モーメントの反転(非特許文献7)は 、いずれも安定した動作のために外部からの定常的な磁場の印加が必要であり、これは実 用上好ましくない。

一方で、コリニア反強磁性体のネールベクトルの回転(非特許文献6)は、外部磁場は 必要としないものの、状態に応じた伝導特性の変化が小さく、十分な出力信号の生成とい う点での課題を抱えるものである。

【0014】

本発明は上述の課題に鑑みて、外部磁場が不要であり、比較的大きな読み出し信号の出 力が可能な乱数生成素子、メモリ素子として使用することが可能であり、また、出力 / 入 力周波数の可変性を備えた発振 / 検波素子としても使用することが可能である電子デバイ スを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0015]

本発明の電子デバイスは、少なくとも以下の構成を具備するものである。

本体と、入力端子と、出力端子と、を備え、前記本体は、基板上にスピントルク生成層 とノンコリニア反強磁性層がこの順、または逆順の積層方向に積層されて構成されるもの であり、前記入力端子は、前記スピントルク生成層の積層面と平行な任意の一方向の両端 に配置され、前記ノンコリニア反強磁性層は、前記任意の一方向と前記積層方向が成す平 面においてノンコリニアな磁気秩序を有することを特徴とする。

また、本発明の電子デバイスは、少なくとも以下の構成を具備するものである。 本体と、第1端子と、第2端子と、を備え、前記本体は、スピントルク生成層と中間層 とノンコリニア反強磁性層がこの順または逆順で積層されて構成されるものであり、前記 スピントルク生成層は、実質的に固定された磁気構造を有し、その実効的な磁化の方向と して磁化方向が定義され、前記中間層は、非磁性材料からなり、 前記ノンコリニア反強 磁性層は、前記磁化方向と直交する平面においてノンコリニアな磁気秩序を有し、前記ス ピントルク生成層は、前記中間層とは反対側の面が前記第1端子に接続され、前記ノンコ リニア反強磁性層は、前記中間層とは反対側の面が前記第2端子に接続されることを特徴 とする。

これらの電子デバイスの発明は、後で詳しく述べるように、ノンコリニア反強磁性体が 持つ特有の挙動であるカイラルスピン構造のダイナミクスを利用しているという観点で、 技術的に密接に関連した発明、対応する特別な技術的特徴を有する一群の発明ということ ができる。

また、本発明の電子デバイスの製造方法は、少なくとも以下の構成を具備するものである。

ステージに基板を載せる工程、基板上にスピントルク生成層を堆積する工程、前記ステ ージの表面が300度以上に保たれた状態でノンコリニア反強磁性層を堆積する工程、前 記基板が300度以上に加熱されるように熱処理を行う工程、微細加工を行う工程、から 成ることを特徴とする。

さらに、本発明の電子デバイスの使用方法は、少なくとも以下の構成を具備するもので ある。

入力端子間に直流電流が導入されることによって発振素子として使用される、入力端子 間に交流電流が導入されることによって検波素子として使用される、入力端子間にパルス 幅が10ナノ秒以上のパルス電流が入力されることによって乱数生成素子として使用され る、または、入力端子間にパルス幅が0.1ナノ秒以上、2ナノ秒以下のパルス電流が入 力されることによってメモリ素子として使用されることを特徴とする。 【発明の効果】 30

10

20

[0016]

本発明に係る電子デバイスは無磁場中で動作することから、従来の強磁性体、コリニア 反強磁性体、ノンコリニア反強磁性体を用いた発振素子、検波素子、乱数生成素子、メモ リ素子が有していた課題が解決される。また、本発明に係る電子デバイスの特性は外部磁 場に対して容易に変化しないことから、従来の強磁性体やノンコリニア反強磁性体を用い た発振素子、検波素子、乱数生成素子、メモリ素子が有していた課題が解決される。

また、本発明に係る電子デバイスを発振素子として使用した場合には、出力する交流信号の周波数の変調が可能であるため、従来の強磁性体を用いた発振素子が有していた課題が解決される。

また、本発明に係る電子デバイスを検波素子として使用した場合には、検出できる交流 信号の周波数の変調が可能であり、従来の強磁性体を用いた検波素子が有していた課題が 解決される。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】本発明に係る電子デバイスの第1実施例(基本構造)を示した模式図である。

【図2】六方晶材料の結晶面の呼称を説明するための模式図である。

【図3】D019 MniSnのC面に形成されるカゴメ格子と、そこに形成されるカイラルスピン 構造を説明するための模式図である。

【図4】本発明に係る電子デバイスの動作原理を説明するための模式図である。

【図5】本発明に係る電子デバイスの発振素子としての使用方法を説明するための模式図 である。

20

10

【図6】本発明に係る電子デバイスの検波素子としての使用方法を説明するための模式図 である。

【図7】本発明に係る電子デバイスの乱数生成素子としての使用方法を説明するための模式図である。

【図8】本発明に係る電子デバイスのメモリ素子としての使用方法を説明するための模式 図である。

【図9】第1実施例の特性(数値シミュレーション)の説明図である。

- 【図10】第1実施例の特性(実験結果)の説明図である。
- 【図11】本発明の第2実施例の構造を説明するための模式図である。
- 【図12】本発明の第3実施例の構造を説明するための模式図である。
- 【図13】本発明の第4実施例の構造を説明するための模式図である。
- 【図14】本発明の第5実施例の構造を説明するための模式図である。
- 【図15】本発明の第6実施例の構造を説明するための模式図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、図面を参照しながら本発明に係る電子デバイスについて説明する。なお、図面は 説明を目的に作成された概念図であって、実施されるそのままの態様を必ずしも示してい るものではないことに留意する必要がある。

【0019】

(第1実施例:電子デバイスの基本構造)

図1は、本発明に係る電子デバイス1の基本構造を模式的に示したものであり、第1実施例ということができる。(A)は斜視図、(B)は平面図、(C)は断面図である。以下、図1に示されたX,Y,Z直交座標軸を用いて説明する。Z軸は基板垂直方向であり、XY 軸が基板面内にある。

[0020]

本発明に係る電子デバイス1は、少なくともスピントルク生成層11とノンコリニア反 強磁性層12を備える。スピントルク生成層11とノンコリニア反強磁性層12はZ軸方 向に積層される。なお、図1ではスピントルク生成層11が下側、すなわち基板側に配置 されているがこの順番は逆であっても構わない。また、図1ではスピントルク生成層11

とノンコリニア反強磁性層12は隣接して設けられているが、必ずしも隣接していなくて もよく、本発明の技術的思想が損なわれない限りにおいて、この間に動作特性を調整する ことを目的として調整層など別の層が挿入されても構わない。

【 0 0 2 1 】

図1においては、スピントルク生成層11は少なくとも基板面内において第1の方向に 延伸した形状を有しており、その両端が第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2に接続される 。なお、図1においては第1の方向はX方向である。また、図1に示された実施の形態に おいては、スピントルク生成層11は十字形状にパターニングされており、Y方向の両端 が第1出力端子Ty1、第2出力端子Ty2に接続されている。なお、後に述べるように第1出力 端子Ty1と第2出力端子Ty2からは正負対となる出力信号が生成されることから、これらの 端子は素子の外部にて差動増幅器に接続されることが好ましい。

[0022]

図1に示された実施の形態においては、十字形状にパターニングされたスピントルク生 成層11の交差点上にノンコリニア反強磁性層12が設けられている。ノンコリニア反強 磁性層12は円柱状の形状を有している。スピントルク生成層11の幅Wは20nmから4 00nm、長さLは60nmから1000nmであることが好ましい。またノンコリニア反強磁 性層12の直径Dは20nmから500 nm、より好適には20nmから200nmであることが 好ましい。またWとDの差は50nm以下であることが好ましい。なお、Dの好適な設計範囲 を決める物理的な要因については後述される。図1ではノンコリニア反強磁性層12の平 面形状は円形となっているが、実際にはその限りではない。例えばその平面形状が正方形 であっても構わない。正方形であった場合、その一辺の長さの好適な設計範囲は上述のD の好適な設計範囲と同じである。

【0023】

図1には示されていないが、スピントルク生成層11やノンコリニア反強磁性層12の 結晶配向の制御や基板との密着性の向上を目的とし、積層構造の下側に下地層、シード層 、バッファー層が設けられても良く、また微細加工プロセスでの材料の保護の観点から積 層構造の上側にキャップ層が設けられても良い。なお、図1に示された実施の形態におい ては、スピントルク生成層11は、入力端子と出力端子とが分かり易くなるように、十字 形上に延伸されているが、ノンコリニア反強磁性層12と同程度の拡がりに収まるもので あっても構わない。このことについては、磁気秩序が形成される面と電流方向との関係で より深く理解されるが、これについては後述する。

【0024】

(設定されるべき磁気秩序、及びそれを与えるためのノンコリニア反強磁性層の材料) 次に、図1に示された実施の形態におけるスピントルク生成層11、ノンコリニア反強 磁性層12に用いる材料について説明する。初めにノンコリニア反強磁性層12に用いる ことのできる材料について説明する。ノンコリニア反強磁性層12はノンコリニア(非共 線的)な磁気秩序を有する物質からなる。代表的な例としてD0%規則構造を有するMn/Sn 合金、Mn/Ge合金、及びL2/規則構造を有するMn/Ir合金、Mn/Pt合金などのノンコリニア反 強磁性体が例示される。これらの物質は後述されるようにカゴメ格子を有しており、カゴ メ面においてノンコリニアな磁気秩序が形成される。

【0025】

図1に示された実施の形態においては、積層方向、すなわちZ方向と、第1の方向、す なわちX方向が成す平面、すなわちXZ平面において、ノンコリニア反強磁性層12がノン コリニアな磁気秩序を有している必要がある。一例としてDOI® MniSnを例として、このこ とについて詳しく説明する。DOI®規則構造は、図2に示すような六方晶において、各サイ トを占める元素が定まった規則構造である。六方晶の面の呼称として、3軸表記における (001)面のことをC面、(110)面のことをA面、(100)面のことをM面と呼ぶ ことがあり、図2には、三者の関係が並べて示されている。さらに、4軸表記でのC面、A 面、M面が表す面についても、図2には記されている。DOI® MniSnにおいては、C面がカゴ メ面となり、ここにノンコリニアな磁気秩序であるカイラルスピン構造が形成される。従

ってDOng MniSnをノンコリニア反強磁性層12に用いる場合、C軸がXZ平面に対して直交 する成分を有している必要があり、好適には直交していることが好ましい。なお、ノンコ リニア反強磁性層12内の全領域においてこのような配向が実現している必要はなく、優 先的な配向が上述の条件を満たしていれば良い。

[0026]

図3にはD0m MmSnのカゴメ格子において取り得る具体的なカイラルスピン構造が示さ れている。図において白抜きの太い矢印と黒く塗りつぶされた太い矢印は、それぞれ異な る層に位置するMn原子の磁気モーメントの安定方向を表している。また細い矢印はこのよ うな磁気秩序状態において観測される微小な磁化(弱強磁性の磁化ベクトル)の方向を表 している。バルク、すなわち、3次元の全方向において十分な長さがある状態においては 図3の(A)~(F)に示された6つの状態がエネルギー的に縮退している。

また、MniAN (A = Ga, Ni Cu)なども室温でノンコリニアな磁気秩序を形成することが 知られており、ノンコリニア反強磁性層12に用いることができる。なお、厳密な意味で はノンコリニア反強磁性層12の磁気秩序は必ずしもノンコリニアな磁気秩序を有してい る必要はなく、その状態に応じて電気伝導特性が大きく変化するものであれば本発明を適 用可能である。具体的な例として、RuOiが例示される。RuOiはコリニアな磁気秩序を有す るが、結晶構造によって対称性が破られ、それに起因したホール効果(結晶ホール効果) が発現される。

【0027】

(スピントルク生成層の材料)

次にスピントルク生成層11に用いることのできる材料について説明する。図1に示さ れた実施の形態では、スピントルク生成層11は電流が第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2 の間で流れたときにノンコリニア反強磁性層12にスピントルクが働くような材料である 必要がある。一例として、Hf、Ta、W、Pt、Irなどの重金属(5d遷移金属)、及びそれら から成る合金または積層膜が例示される。別の例としては、BiとSeの化合物、BiとSbの化 合物などのトポロジカル絶縁体も例示される。スピントルクの発現機構には任意性があり 、スピントルク生成層11の内部でのスピンホール効果、または、スピントルク生成層1 1とノンコリニア反強磁性層12の界面におけるラシュバ・エデルシュタイン効果であっ ても良く、さらには、スピントルク生成層のトポロジカルなバンド構造に起因した伝導電 子の運動量ベクトル(または波数ベクトル)とスピンの結合によるものであっても良い。 【0028】

図4にはノンコリニア反強磁性層12に働くスピントルクの起源がスピントルク生成層 11におけるスピンホール効果である場合の電流とスピン流の関係が図示されている。こ の場合には、スピントルク生成層11に流れる電流IChargeがX方向に導入されると、Z方 向にスピンの流れ、すなわちスピン流ISpinが生じる。このスピン流ISpinはノンコリニア 反強磁性層12の内部に進入し、ノンコリニアな磁気秩序にトルクを及ぼす。本発明では これによって誘起されるノンコリニアな磁気秩序のダイナミクスを利用する。なお、スピ ンホール効果で生成されるスピン流を担う伝導電子はY方向のスピン偏極を有する。ここ で用いられるスピントルク生成層11の種類によって、スピン偏極の符号は変化するが、 本発明はいずれの符号のスピン偏極を生成する材料であっても実施可能である。 【0029】

(電子デバイスの使用方法の概略)

次に本発明に係る電子デバイス1の使用方法について、発振素子、検波素子、乱数生成 素子、メモリ素子として、使用する場合について、この順で説明する。いずれの素子とし て使用する場合においても、第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2の間で電流を導入した時 にノンコリニア反強磁性層12内のノンコリニアな磁気秩序に誘起されるダイナミクスを 利用するという点で共通している。なお、ここで利用するダイナミクスは、従来報告され ていた強磁性体、コリニア反強磁性体、ノンコリニア反強磁性体のダイナミクスとは異な るものであり、本発明の発明者らの実験によって見出されたものである。このダイナミク スが、先に後述するとした磁気秩序が形成される面と電流方向との関係であるが、このこ 10

20



とにより、スピントルク生成層11は、必ずしも十字形上に延伸される必要がなく、ノン コリニア反強磁性層12と同程度の拡がりであっても足りることが理解されよう。 【0030】

(10)

図5は発振素子として動作する様子を示したものである。上から順に入力信号の時間変 化、出力信号の時間変化、及びカイラルスピン構造の時間変化が模式的に示されている。 発振素子として使用する場合には、第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2の間で直流電流を 導入する。電流の符号は正負どちらであっても構わない。このとき、入力される電流の大 きさがある閾値以上の場合に、第1出力端子から出力される電圧、または第2出力端子か ら出力される電圧、または第1出力端子から出力される電圧と第2出力端子から出力され る電圧の差分は一定周波数で振動する。すなわち交流電圧が出力される。図5の中段にお いて点線の長方形で囲った部分におけるカイラルスピン構造の時間変化が下段に図示され ており、弱強磁性の磁化が時計回りまたは反時計回りに定常的に回転するような運動が誘 起される。図では弱強磁性の磁化が時計の針の11時、1時、3時、5時、7時、9時、 11時、1時、 の順で回転する様子が示されている。回転の方向はスピントルクの符号 で決まる。この回転は直流の入力電流が導入されている限り継続し、かつ、外部からの磁 場は必要とされない。本発明の電子デバイスの有利性を示す特徴である。このようにして 第1入力端子と第2入力端子の間で直流電流を導入することによって、第1、第2出力端 子から交流電圧を取り出すことができる。なお、発生する交流電圧の周波数はノンコリニ ア反強磁性層12に用いる材料の磁気異方性、ジャロシンスキー・守谷相互作用定数と、 導入する直流電流で決まる。

【0031】

図6は検波素子として動作する様子を示したものである。上から順に入力信号の時間変 化、出力信号の時間変化、及びカイラルスピン構造の時間変化が模式的に示されている。 検波素子として用いる場合には、第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2の間に交流電流が導 入される。このとき、交流電流の振幅がある一定値以上あり、かつ周波数がある条件を満 たしたとき、図6の下段に示されたようにカイラルスピン構造、及びそれに付随した弱強 磁性の磁化の方向が時計回り、反時計回りの運動を繰り返す。図では、11時、1時、3 時、5時、3時、1時、11時、3時、0順で振動する様子が示されている。実 際には1時、3時、5時、3時、1時、3時、5時、3時、0順など振幅の小さい範囲 であっても本発明は実施可能である。カイラルスピン構造がこのような運動をすることに より、ホール抵抗が入力した交流電流と同じ周波数で振動する。これによって直流の出力 電圧が得られる。出力電圧の符号は第1出力端子と第2出力端子で逆となる。従って第1 出力端子と第2出力端子を差動増幅器に接続することでより大きな信号を得ることができ る。この動作もまた、外部からの磁場の印加は必要とされず、有利である。

図7は乱数生成素子として動作する様子を示したものである。上から順に入力信号の時 間変化、弱強磁性の磁化の面直成分の時間変化、及びカイラルスピン構造の時間変化が模 式的に示されている。乱数生成素子においてカイラルスピン構造に誘起されるダイナミク スは、図5を用いて説明した発振素子と同様である。本発明に係る電子デバイスに、振幅 がある一定値以上であり、比較的長いパルス幅のパルス電流を導入すると、カイラルスピ ン構造の回転の位相が緩和して、終状態が予測できなくなる。乱数生成素子として利用す る場合には、このことを利用する。一般に磁性体のダイナミクスが誘起されるごとの位相 のコヒーレンスは室温では10周期程度で失われる。現実的な入力電流の強度で誘起され るカイラルスピン構造の運動の1周期の時間は、後述されるようにおおよそ0.2ナノ秒 以上4ナノ秒以下の範囲にあり、典型的には1ナノ秒である。従って用いる材料や入力す るパルス電流の強度にも依存するがパルス幅が10ナノ秒以上の矩形型のパルス電流を入 力することで、10回以上カイラルスピン構造の回転が起こることになり、終状態の予想 が不可能となる。すなわちこの後何らかの方法でカイラルスピン構造の状態を読み出すこ とで真性物理乱数を取り出すことができる。なお、図7では矩形かつ正のパルス電流が導 入される場合が示されているが、パルス幅の形状と符号には任意性がある。例えば台形型 10

50

のパルスであっても良く、また正負振動するバーストパルスであっても良い。 【0033】

図8はメモリ素子として動作する様子を示したものである。上から順に入力信号の時間 変化、弱強磁性の磁化の時間変化、及びカイラルスピン構造の時間変化が模式的に示され ている。メモリ素子の動作方法は図7を用いて説明した乱数生成素子と似ているが、パル ス幅が極端に短く、終状態が十分に制御できる範囲であることが異なる。例えば1周期の 半分のパルス幅のパルス電流を導入することで11時は5時に、1時は7時に、というよ うに状態を切り替えることができる。図8は、11時から5時への切り替えられる例を示 している。上述の通り1周期の時間は0.2ナノ秒以上4ナノ秒以下の範囲にあることか ら入力パルス電流のパルス幅は0.1ナノ秒以上、2ナノ秒以下であることが好ましい。 なお、メモリ素子の場合には、トグル動作、すなわち必ず記憶情報が0と1の間で書き換 わることになるため、情報の書き込みを行う前に読み出し動作を行い、記憶したい情報と 異なっていた場合にのみ書き込み動作を行うこととなる。

【0034】

(電子デバイスの動作原理)

これまでに説明した事象の基礎となる動作原理を説明する。具体的には、本発明の発明 者らが発見したカイラルスピン構造にスピントルクが働いたときに誘起されるダイナミク スについて説明することによって、本発明が利用している現象の基礎、言うなれば、特許 法上の自然法則、について述べる。

【0035】

図3を用いて説明したように、例えばD0¹⁵規則構造のMn³Snであれば、C面(001面) がカゴメ格子を組み、6つのエネルギー的に等価なノンコリニアな磁気秩序が形成される (縮退している)。なお、M面配向膜、A面配向膜のようにC軸が膜面内方向を向く薄膜の 場合、図3の(A),(B),(D)及び(E)と、(C)及び(F)との間で縮退が解 け、エネルギー順位が4:2に分裂することもある。この場合も(A),(B),(D) ,(E)の内部エネルギーは実質的に等価である。ここで(A),(B)と(D),(E)ではベリー曲率の膜面直成分の符号が異なることから、異常ホール効果などを介して電 気的に区別することができる。

【0036】

今、このカゴメ格子にスピントルクが働く場合を考える。ここでは具体的に図4に示さ れるように、スピントルクの起源がスピントルク生成層11におけるスピンホール効果で ある場合を考えることとする。この場合、Z方向にスピン流ISpinが生成され、ノンコリニ ア反強磁性層12にはY方向に偏極した電子スピンが注入される。するとスピン移行トル クにより、カイラルスピン構造の各サイトの磁気モーメントは初めにY方向に起き上がり 、続いてカゴメ面(XZ面)で回転する。この際、各サイトの磁気モーメントの回転方向 が全て同じであることが重要な点である。結果としてスピントルクの符号が一定であれば 同一方向への回転が継続され、スピントルクの符号が正負で振動すれば、それに追随して カイラルスピン構造も時計回り、反時計回りの運動を繰り返すこととなる。このようなダ イナミクスは後述される発明者らの計算と実験によって明らかになったものであり、それ によって実現される発振素子、検波素子、乱数生成素子、メモリ素子は、これまでに報告 されてきた強磁性体やコリニア反強磁性体、およびノンコリニア反強磁性体のダイナミク スを利用する素子とは一線を画すものとなる。特に、非特許文献7で示されるところの、 単に、ノンコリニア反強磁性体を用いるという点でのみ共通する技術とも峻別されるべき であることは、留意されるべきである。

【0037】

カイラルスピン構造に回転運動が誘起されるためのスピントルクの大きさには閾値があ り、これはノンコリニア反強磁性層12に用いる材料の特性、具体的には磁気異方性、ジ ャロシンスキー・守谷相互作用などで決まる。一方、電流あたりが発現するスピントルク の大きさはスピントルク生成層11に用いる材料で決まる。また、カイラルスピン構造の 回転運動の速さは、ノンコリニア反強磁性層12の特性と、印加されるスピントルクの大 10

きさで決まる。なお、上述の説明ではスピントルクが角運動量の移行というかたちで断熱的に働く(Anti damping torque、Slonczewski like torqueなどと呼ばれる)場合の描像を述べたが、電流によってカイラルスピン構造の各サイトの磁気モーメントに働くトルクは有効磁場的(Field like torqueなどと呼ばれる)であっても構わない。 【0038】

上述の説明から分かるように、本発明はノンコリニア反強磁性層12におけるカイラル スピン構造のダイナミクスに立脚しており、従ってノンコリニア反強磁性層12は単一の 磁区(Single domain)を有していることが望ましい。発明者らの実験から、ノンコリニ ア反強磁性を示すDOn規則化したMniSn薄膜の磁区のサイズは200nm程度であることが 明らかになった。このことからノンコリニア反強磁性層12の直径Dは200nm以下であ ることが好ましいこととなる。ただし実際にはノンコリニア反強磁性体の磁区のサイズは 用いる材料や薄膜の堆積方法、基板などによって変わり得るものであり、それに応じてノ ンコリニア反強磁性層12の直径Dの好適な設計範囲も変わり得る。

[0039]

(第1実施例の製造方法及び動作検証)

ノンコリニア反強磁性体のカイラルスピン構造にスピントルクが働いたときに誘起され るダイナミクスに関する発明者らの数値シミュレーション結果、及び実験結果を示すこと によって、第1実施例について、より具体的に説明する。

【 0 0 4 0 】

図9(A)は発明者らが行ったカイラルスピン構造にスピントルクが働いた際の弱強磁 性の磁気モーメントの膜面垂直方向成分の時間変化の数値シミュレーションの結果である 。Landau Lifshitz Gilbert方程式に基づき、カゴメ格子の3つの副格子に対して時間発 展的な計算を行ったものである。材料のパラメータはD0ng MngSnを模擬して設定されてお り、カゴメ面がXZ面にあり、ここにY方向のスピンが注入された際にAnti damping torqu eの形式でトルクが加わることが想定されている。また入力する電流の電流密度とスピン トルクの換算は、スピントルク生成層としてW、Ptを用いた場合に予測される変換係数を 用いて行われている。電流密度が2.1 MA/cm⁴、2.5 MA/cm⁶及び2.9 MA/cm⁶の3種類 の場合についての計算結果が示されている。電流は8ナノ秒から30ナノ秒の間に導入さ れている。電流密度が2.1 MA/cm⁶の場合は有意な変化は起こっていないのに対して、2. .5 MA/cm^{*}及び2.9 MA/cm^{*}の場合には弱強磁性の磁気モーメントが振動しており、振動 の周期は電流密度が大きいほど短くなっていることが分かる。図9(B)は、図9(A) に示したような要領で計算を行った上で、振動の周波数を導入した入力電流の電流密度に 対してプロットした結果が示されている。ある閾値以上で振動が誘起され、その振動の周 波数は徐々に原点を通る一次関数に漸近していることが分かる。より広い範囲で計算を行 ったところ、導入可能な現実的な電流密度の範囲内において、振動の周波数はおよそ250 MHzから5 GHzの範囲内で変化することが分かった。この逆数である4 nsから0.2 nsが上述 のカイラルスピン構造の回転周期に対応しており、これによってメモリ素子や乱数生成素 子に用いる入力パルス電流のパルス幅が決定される。

このように振動の周波数を一つの素子で外部磁場などを印加することなく変化させられ るのは従来の強磁性体を用いた発振素子にはない特筆されるべき特徴であり、これによっ て本発明の出力周波数が可変な発振素子、及び検波ができる周波数が可変な検波素子が提 供される。

【0041】

図10は、発明者らが行った実験結果を示すものである。本実験に用いた積層膜はMg0 (110)基板上に堆積した。膜構成は基板側からW(3nm), Ta(1nm), MniSn(8. 3nm), Pt(4nm)である。Wa/Ta層がスピントルク生成層11に相当し、MniSnがノンコリ ニア反強磁性層12に相当する。またPtは後に第3実施例で述べられる第2スピントルク 生成層13に相当する。なお、W層の膜厚は1~10nm、Ta層は0.5~3nmの範囲で変 更しても同等の特性が得られることが確認されている。またMniSnの膜厚は50nm程度ま で厚くしても同等の特性が得られることが確認されている。各層の堆積はDCマグネトロ 10



ンスパッタリング法により行い、装置のステージ上に基板を載せ、続いて各層を堆積した 。なおMniSn層成膜時はステージは400度に加熱されている。このステージの温度は3 00度以上にすることが好ましく、より好適には350度から500度の範囲に設定され る。また別の実験からW層, Ta層を堆積する際もステージを加熱することが好ましいこと が分かった。MniSnを含む積層膜の堆積後は500度で1時間熱処理を行った。この熱処 理の温度も300度以上とすることが望ましく、より好適には350度から600度の範 囲に設定される。X線回折と断面電子顕微鏡観察からMniSnはD0is規則化しており、M面配 向していることが確認されている。またその結晶配向の方位関係はMg0基板の[001]方向が Mn3Snの[0001]方向と平行であった。薄膜堆積後はフォトリソグラフィー、アルゴンイオ ンミリングなどを用いて微細加工を行った。

(13)

【0042】

図10(A)には測定した素子の走査電子顕微鏡像、及び測定回路が示されている。当該素子では簡易的な実験を行うために、スピントルク生成層11とノンコリニア反強磁性層12は同一形状にパターニングされており、写真の真ん中の十字部分がこの領域に相当する。左右の端子は第1入力端子Tx1、第2入力端子Tx2に相当し、上下の端子は第1出力端子Ty1、第2出力端子Ty2に相当する。なお、第1入力端子Tx1と第2入力端子Tx2を結ぶ線分はMg0基板の[001]方向と直交する方向に、第1出力端子Ty1と第2出力端子Ty2を結ぶ線分はMg0基板の[001]方向と平行になるように形成されている。また試料作製プロセスを簡略化するため、スピントルク生成層11の幅Wは10µm、出力端子側に伸びたホールプローブの幅は3µmとしている。従って、ノンコリニア反強磁性層12の10×3µm²の領域のカイラルスピン構造の状態を測定する構造になっている。前述の通り磁区のサイズは200mmであることから、これは複数の磁区を含むサイズである。

【0043】

図10(B)には、垂直方向に磁場を掃引した際のホール抵抗の変化が示されている。 負(正)の磁場で高い(低い)ホール抵抗値を示しており、これはホール効果がMniSnの カイラルスピン構造の波数空間でのトポロジーに由来したものであることを意味しており 、ここからMniSnが図3に示したようなカイラルスピン構造を形成していることが確認で きる。

【0044】

図10(C)には、垂直方向の磁場を用いてカイラルスピン構造の弱強磁性の磁化を上 方向、下方向に初期化した後、正方向、負方向にパルス幅100msecの電流パルスを導入 した後でホール抵抗を測定した際のホール抵抗と印加電流(密度)の関係が示されている 。前述の通り、この試料では複数の磁区を同時に測定することになるため、それらの合計 が測定結果に反映される。図を見ると、ある閾値以上でホール抵抗値は真ん中付近に遷移 していることが分かる。これは複数の磁区が100msecという、カイラルスピン構造のダ イナミクスの周期と比べて十分に長い時間で乱雑化され、電流パルス印加後はそれぞれの 磁区が6つの安定な状態のうちのいずれかに落ち着き、その平均として真ん中付近のホー ル抵抗値が観測されたものとして理解できる。

[0045]

ここまで、図1に示される第1実施例について、動作原理を述べた上で、使用条件等に つき説明したが、図1に示される構造を変形することで、本発明の電子デバイスをより効 果的に利用することができる。これらの態様も、当然ながら、本発明の実施例に属するも のとなる。以下、第2ないし第6実施例について説明する。なお、見出しに付記したもの は、それぞれの実施例の特徴的な性質若しくは特徴的な構造を端的に示したものである。 【0046】

(第2実施例:同期利用)

図11は第2実施例の構造を模式的に示したXY平面図である。第2実施例は発振素子、検波素子として用いる場合に効果的である。第2実施例においては、ノンコリニア反強磁性層12のドットが複数個設けられ、それらが電気的に接続されている。複数設けられたノンコリニア反強磁性層12のドットにおけるカイラルスピン構造の運動に伴い、高周

10

20

波の電気信号が出力される。出力された高周波の電気信号は他のノンコリニア反強磁性層 12のドットに到達する。これらの複合作用の結果、非特許文献3で報告されている強磁 性体の磁化の位相のロックによる同期発振と同様な現象がノンコリニア反強磁性体のカイ ラルスピン構造にも誘起される。このことによって、発振素子であれば周波数スペクトル が細く、かつ強度の強い、すなわちQ値の高い交流電圧が出力される。また検波素子であ れば、より狭い周波数範囲の入力信号のみを選択的に検出して高い出力信号を得ることが できる。

【0047】

(第3実施例:HM/NCAFM/HM積層構造)

図12は第3実施例の構造を模式的に示したXZ断面図である。第3実施例は発振素子、検波素子、乱数生成素子、メモリ素子のいずれにも有用である。第3実施例においては、ノンコリニア反強磁性層12に対してスピントルク生成層11とは反対側の面が第2スピントルク生成層13に接続される。第2スピントルク生成層13に用いることができる材料は、前述のスピントルク生成層11に用いることのできる材料と同じであることから省略する。第2スピントルク生成層13は入力電流が導入された際にノンコリニア反強磁性層12に働くスピントルクを生成し、その方向はスピントルク生成層11が生成するスピントルクと同一方向である。これによってより強いスピントルクをノンコリニア反強磁性層12のカイラルスピン構造に働かせることができ、効率的な動作が実現される。

図12では、スピントルク生成層11、第2スピントルク生成層13のいずれもがスピンホール効果を発現し、かつその符号が逆である場合の電流IChargeの方向、スピン流ISp inの方向が矢印で図示されている。図示の通り、スピントルク生成層11、ノンコリニア 反強磁性層12、第2スピントルク生成層13の電気伝導が金属的である場合、入力した 電流の一部は第2スピントルク生成層13をX方向に流れることになる。この電流はスピ ン流ISpinを生成する。スピントルク生成層11と第2スピントルク生成層13の実効ス ピンホール角が逆であれば、同方向に偏極した電子スピンがノンコリニア反強磁性層12 に流れ込むことになり、より強いスピントルクが働く。従って、発振素子、検波素子であ ればより低電流、低電圧、低電力で大きな出力信号を得ることができる。また乱数生成素 子、メモリ素子であればより低電流、低電圧、低電力で状態の更新が可能となる。なお、 図10を用いて説明した実施例ではW/Taがスピントルク生成層11、Ptが第2スピントル ク生成層13に相当する。W/Taは負のスピンホール角、Ptは正のスピンホール角を有する ことが知られており、これによって大きなトルクがMn/Sn層に働くように設計されている

30

20

10

【0048】

(第4実施例:狭窄構造)

図13は第4実施例の構造を示したXY平面図、及びXZ断面図である。これまでの実施の形態ではノンコリニア反強磁性層12はXY面内において円形の形状を有し、スピントルク生成層11内に収まるように形成される例が示されてきたが、第4実施例では形状を 工夫することでノンコリニア反強磁性層12がスピントルク生成層11と同一形状にパタ ーニングされる。

第4実施例においては、ノンコリニア反強磁性層12において狭窄部12Aが形成され る。狭窄部12Aは他の領域と比べて幅が狭くなっていることから、第1入力端子Tx1と 第2入力端子Tx2の間で電流を導入した際、電流密度が高くなる。このことによって、狭 窄部12Aのみでカイラルスピン構造のダイナミクスが誘起され、他の領域では何も起こ らない。従って狭窄部12Aが十分に小さければ実質的に単一磁区(Single domain)を 電流で制御することが可能となる。このために、狭窄部12Aにおけるノンコリニア反強 磁性層12の線幅は200mm以下であることが好ましい。

第4実施例は、ノンコリニア反強磁性層12とスピントルク生成層11を同時にパター ニングできることから、工程数が低減し、製造コストを削減できる。なお、実際には狭窄 部12Aにおいて電流密度の集中が起こることが本質であり、その意味では必ずしもスピ ントルク生成層11とノンコリニア反強磁性層12は同一形状を有していなくても構わな

い。

【0049】

(第5 実施例:TMR読み出し)

図14は第5実施例の構造を示したXYZ斜視図、XY平面図、XZ断面図である。これ までの実施の形態では、主にノンコリニア反強磁性層12のカイラルスピン構造の状態が 異常ホール効果を介して電気的に検出できることを利用し、第1出力端子Ty1、第2出力 端子Ty2が設けられる形態が示されてきたが、第5実施例においてはトンネル磁気抵抗効 果を用いてノンコリニア反強磁性層12のカイラルスピン構造の状態を検出するべく、こ こに唯一の出力端子を設けるようにする。この実施例は主には乱数生成素子、メモリ素子 において効果的である。

第5実施例においては、ノンコリニア反強磁性層12に対してスピントルク生成層11 とは反対側の面の側に接続してトンネルバリア層14、及びトンネルバリア層14に対し てノンコリニア反強磁性層12とは反対側の面に隣接して参照層15が設けられる。トン ネルバリア層14は主にはMg0, Alı0,などの絶縁体を用いることができる。参照層15は 磁性材料から構成され、強磁性体を用いても良く、ノンコリニア反強磁性体を用いても良 い。なお参照層15に用いる磁性材料の磁気構造は実質的に固定されている。また図14 では基板側から順にスピントルク生成層11、ノンコリニア反強磁性層12、トンネルバ リア層14、参照層15が設けられているが、この順番は逆であっても構わない。ノンコ リニア反強磁性層12、トンネルバリア層14、参照層15によって磁気トンネル接合が 形成される。そしてこの磁気トンネル接合におけるトンネル磁気抵抗効果でノンコリニア 反強磁性層12の状態を検出する。異常ホール効果を利用する方式と比べて省面積で形成 することができ、また一般にトンネル磁気抵抗効果は異常ホール効果よりも大きな電気信 号の出力が得られることから、安定した状態の読み出しが可能となる。なお、ノンコリニ ア反強磁性層12とトンネルバリア層14は図14では隣接して形成されているが、必ず しも隣接していなくてもよく、トンネル磁気抵抗効果による読み出し特性を向上させるこ となどを目的として、ノンコリニア反強磁性層12とトンネルバリア層14の間に強磁性 層が挿入されても良い。なおトンネル磁気抵抗効果を用いて読み出すために、参照層15 はトンネルバリア層14とは反対側の面がトンネル電極端子T mtjに接続される。 [0050]

さて、これまでに説明した第2実施例ないし第5実施例は、ノンコリニア反強磁性層1 2におけるノンコリニアな磁気構造に働くスピントルクの生成源であるスピントルク生成 層11はノンコリニア反強磁性層12に隣接して設けられ、スピンホール効果などのスピン・軌道相互作用に由来する現象によってスピン流が生成される形態である。すなわち、 これらの実施例は、何れも第1実施例に従属するものであった。その第1実施例について は、調整層が設けられてもよい旨を説明したが、調整のためでなく、より積極的な意味で 中間層を設ける有利な態様についても、本発明の発明者らは獲得した。以下、この態様に ついて、説明する。

【0051】

(第6実施例:スピン注入型)

図15は第6実施例の構造を示したXYZ斜視図、XZ断面図である。第6実施例ではノンコリニア反強磁性層12に隣接して中間層16が設けられ、中間層16に隣接してノンコリニア反強磁性層12とは反対側の面にスピントルク生成層11が設けられ、この3層を貫通する電流によってスピン偏極電流が生成され、そのスピン偏極電流がノンコリニア反強磁性層12のノンコリニアな磁気秩序に作用することを利用するものである。スピントルク生成層11とノンコリニア反強磁性層12のいずれか一方は第1端子Tz1に接続され、他方は第2端子Tz2に接続される。図15ではスピントルク生成層11が第1入力端子Tz1に、ノンコリニア反強磁性層12が第2入力端子Tz2に接続されているが、この関係には任意性がある。加えて、図15では基板側から順番にノンコリニア反強磁性層12、中間層16、スピントルク生成層11の順に積層されているが、この順は逆であっても構わない。

10

20



第6実施例においては第1端子と第2端子の間に入力電流を導入することで動作させる。中間層16は非磁性材料で構成される。Au、Ag、Cu、Ruなどの金属であっても良く、Mg 0、Ala0aなどの絶縁体であっても良い。スピントルク生成層11は電流が導入された際、 それをスピン偏極させられる材料である必要がある。例えば強磁性体がその機能を有する 。スピントルク生成層11が強磁性体で構成される場合、その磁化Mの方向は第2の方向 に実質的に固定されている。図15では第2の方向はY方向となっている。そしてノンコ リニア反強磁性層12は第2の方向と直交する平面(図15ではXZ平面において)ノン コリニアな磁気秩序を有する。

第6実施例における動作原理を説明する。第6実施例においては、入力電流は第1端子 Tz1と第2端子Tz2の間で導入される。発振素子であれば直流電流、検波素子であれば交流 電流、乱数生成素子であれば比較的長いパルス電流、メモリ素子であれば十分に短いパル ス電流である点はこれまでの実施の形態と共通する。第6実施例においては、電流がスピ ントルク生成層11を通過することでノンコリニア反強磁性層12にスピン偏極した電流 が注入されることを特徴とする。一例として、図15に示されるように基板側から第2端 子Tz2、ノンコリニア反強磁性層12、中間層16、スピントルク生成層11、第1端子T z1の順に設けられており、第2端子Tz2から第1端子Tz1に向かって電流を流す場合を考え る。このとき、伝導電子は第1端子Tz1から第2端子Tz2に向かって流れる。この電流はス ピントルク生成層11を通過した際、スピントルク生成層11の磁化と相互作用し、Y方 向にスピン偏極する。このスピン偏極した電子が中間層16を介してノンコリニア反強磁 性層12に流入する。あとは図5~図8を用いて説明した通り、ノンコリニア反強磁性層 12においてXZ平面に形成されたカイラルスピン構造の回転が起こる。

なおスピントルク生成層11は必ずしも強磁性体である必要はなく、スピン偏極電流を 生成するための実効的な磁化が第2の方向を向いていれば良い。この実効的な磁化は波数 空間のトポロジーによって誘起することも可能である。

また第6実施例において、出力信号の取り出し方、および出力端子の設け方には任意性 がある。例えば図1を用いて説明された第1実施例と同様に異常ホール効果を用いて出力 を得る場合、ノンコリニア反強磁性層12に対して膜面内で一方向(例えばX方向)に電 流を流し、それに直交する方向(例えばY方向)に発生する電圧として出力信号を取り出 すことができる。この場合には、ノンコリニア反強磁性層12に接続される形で出力信号 を取り出すための電流入力端子対、及び出力端子対が直交する形で設けられることになる 。一方、図14を用いて説明された第5実施例と同様にトンネル磁気抵抗効果を用いて出 力を行う場合、第1端子Tz1と第2端子Tz2はそのまま出力端子となる。

【0052】

(従来技術に対する有利な効果)

本発明の従来技術に対する有利な効果は、例えば、発振素子としての使用を例に挙げる と、CMOSによる発振素子、水晶振動子というよく知られた素子から強磁性体等も含めた広 くスピントロニクス技術を利用したことから得られる第一段階でのメリット、そこからさ らに、本発明の特徴的構成から得られる第二段階でのメリットというように、二段階で捉 えると、その優位性をよりよく理解することができる。

第一段階では、従来技術の1 / 1 0 0 0 以下というように素子サイズを圧倒的に小さく することができ、また、導入する電流も圧倒的に小さくすることができる。第二段階では 、広い磁場範囲で安定して使用することが可能であり、磁場を印加するための特別な手段 を必要としないということが挙げられ、このことは、既に説明したとおり、周波数可変性 にも繋がるものである。

まとめると、本発明の効果は、集積度、省エネルギー、安定性、周波数可変性という高 性能及び多機能を備えた電子デバイスを実現できるということができる。

【0053】

以上、本発明の実施形態に係る電子デバイスについて、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は、これらの実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない 範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。例えば、第2ないし第6実施例につい

30

20

10

40

10

ては、本発明で用いるノンコリニアな磁気秩序のダイナミクスに関するメカニズムを阻害 しない範囲内において、互いに組み合わせて用いることもできる。

特に、材料や膜厚寸法などは、ここで開示された例に限定されなければ、所望の機能が 発現されないというものではなく、ノンコリニアな磁気秩序が形成される層とスピントル クを発現できる層とが積層されるものであれば利用可能なものとなる。 【符号の説明】

- [0054]
 - 1 電子デバイス
 - 11 スピントルク生成層
 - 12 ノンコリニア反強磁性層
 - 12A 狭窄部
 - 13 第2スピントルク生成層
 - 14 トンネルバリア層
 - 15 参照層
 - 16 中間層



10







(18)





Ty1





(19)

フロントページの続き FΙ テーマコード(参考) (51)Int.Cl. H01F 10/12 (72)発明者 山根 結太 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内 (72)発明者 家田 淳一 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研 究所内 (72)発明者 ユン ジュヨン 宫城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内 (72)発明者 陣内 佛霖 宫城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内 (72)発明者 金井 駿 宫城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内 (72)発明者 大野 英男 宫城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内 F ターム(参考) 4M119 AA01 AA11 BB01 BB20 CC05 CC10 DD01 DD05 DD24 DD60 EE03 HH04 JJ01 JJ09 KK10 5E049 AA00 BA05 BA30 CB01 5F092 AA04 AA20 AB06 AB10 AC11 AC26 AD22 AD24 AD25 AD30 BB05 BB35 BB36 BB41

BE13 BE21 BE23 DA07 GA01 GA03